

X-MET8000

HITACHI
Inspire the Next
日立



坚固可靠的工具

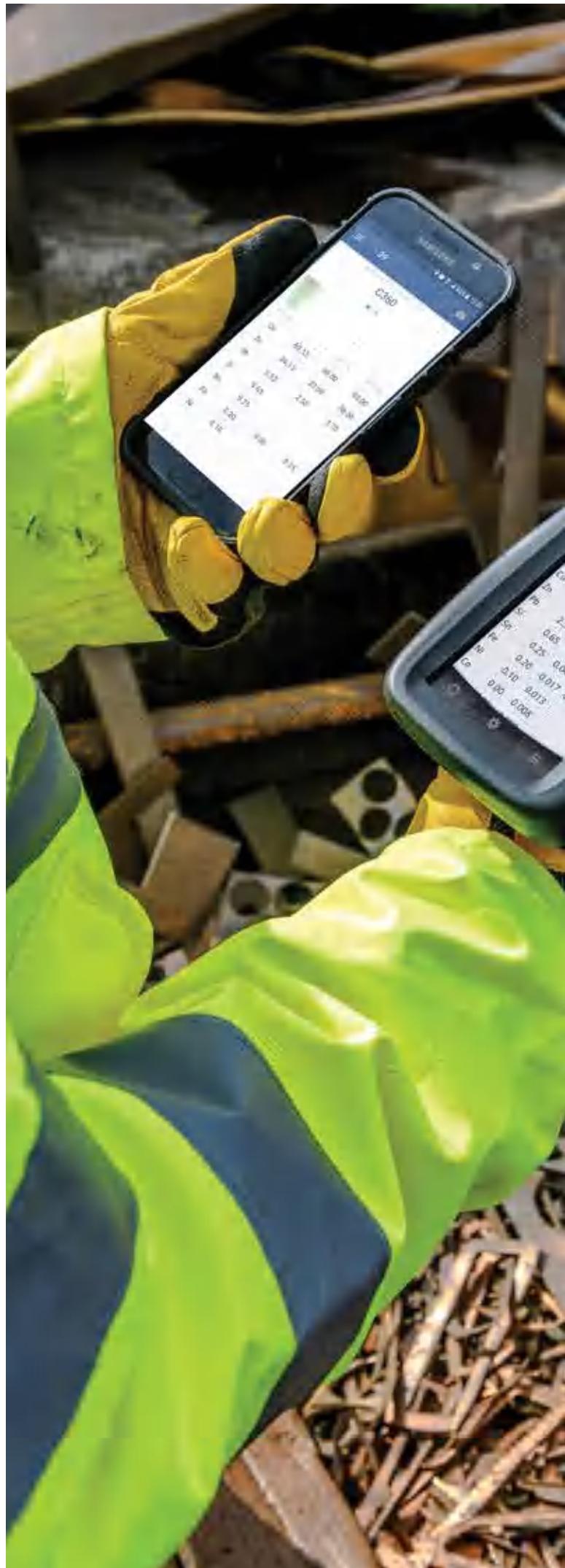
坚固可靠的工具

凭借可靠性、精确性和符合人体工程学的设计，该仪器能最大限度地提高客户的工作效率。

我们的X-MET8000受到全球数以万计的企业信赖，该光谱仪应用领域十分广泛，应用领域包括分析贵金属、汽车三元催化器、绝缘材料和木材防腐剂等，其中在金属及合金等领域应用最为广泛。

多功能、完全灵活的X-MET8000系列手持式X射线荧光（XRF）分析仪能在现场提供实验室级优质的分析结果，适用于在Mg（12）至U（92）元素范围内提供快速、准确和无损的分析结果。日立在制造其智能仪器时便已考虑数据连接性问题；借助我们的数据管理解决方案ExTOPE Connect，客户能够随时随地管理其日立分析仪器组，并即时共享结果。

我们的手持式XRF光谱仪重量仅为1.5 kg/3.3 lbs，符合人体工程学设计，电池续航时间最高可达12小时，因此电池续航可供整个工作日（8小时）使用。





可靠的性能



即时可观的工作效率

从样品安装到得出结果只需15秒。无论您在何处工作，都可以轻松地进行分析，随时随地获取所需的数据。



防水、防尘

窗口保护膜可以保护整台仪器，包括X射线管和探测器。我们的仪器符合IP54防护等级和MIL-STD-810G军用级强度标准，因此其经久耐用，能降低昂贵的维修费用，让客户无后顾之忧。



万物互联

无需离开办公桌，即可通过不同站点的WiFi无线连接实时传输数据并管理多台X-MET8000。凭借我们基于云的数据管理解决方案ExTOPE Connect，可将分析结果直接发送至手机，或直接发送至打印机。



一次充电，可供整个工作日使用（8小时）

电池续航时间最长可达12小时，低功耗可节省时间，并且无需携带额外的电池。



大尺寸触摸屏，方便观察和使用

4.3” 大尺寸触摸屏提供最清晰的大字号视图。



可定制校准曲线

可针对特定的应用进行校准曲线及性能优化。用户可以自己针对自身的应用建立经验校准曲线。



自定义报告模板

功能强大的报告编辑软件支持客户自定义报告模板，让客户拥有强大的审计跟踪功能，无后顾之忧。



简单而有效的日常维护

具备免工具窗口保护膜更换功能，大大降低了更换窗口保护膜时损坏仪器的可能性，包括不会丢失仪器内的螺钉。

应用领域

应用范围广：



考古

为保护实验室、博物馆、艺术品鉴定机构、研究机构和大学在保护或监管等应用领域进行整体上的成分分析。



金属和合金

制造作业中金属和合金的验证和质量控制、PMI现场检验的无损检测以及回收作业中的废料分拣。



镀层

进行在线测试，以测量镀层厚度、镀层重量并分析电镀槽溶液。



贵金属

验证金 (Au)、银 (Ag)、铂 (Pt) 和钯 (Pd) 的含量，并检测更稀有的贵金属，如锇 (Os)、铱 (Ir) 和钌 (Ru)。



绝缘材料

测量绝缘材料（如矿棉）中的致癌物质，以确定其是否合规。



燃料中的硫

利用船用燃料直接获得实验室级优质的测试结果，同时符合ISO8754、ASTM D4294和IP336硫测试方法要求。



矿物和矿石

在采矿勘探、材料提取和加工阶段测定金属矿石和矿物的成分，包括稀土元素 (REE)。



开放校准软件

使用客户自己的系列标样定制适用于从Mg至U的经验校准曲线。



汽车催化剂

测定铂 (Pt)、钯 (Pd) 和铑 (Rh) 的存在情况，以及蜂窝状催化剂的成分。



木材防腐剂

测量住宅和商业建筑中的木材防腐剂，包括铬化砷酸铜 (CCA)。



环境和土壤

凭借实验室级优质的化学性质分析能力在几秒钟内完成土壤分析、沉积物和环境筛查。



RoHS和消费品

检测有害物质并符合现行的指令要求，例如RoHS、ELV、EN71、CPSIA和California Prop 65，并且能够随着法规的变动灵活地适应新的指令要求。



联系我们的应用领域团队，了解有关定制应用领域的更多信息。

X-MET8000 型号



Expert	Optimum	Smart	Expert Geo	Optimum Geo	Expert CG
具备极致性能的高级分析仪	优化分析速度	适用于常规鉴定和分析的分析仪	具备地球化学检测的极致性能的分析仪	适用于快速、可靠地进行地球化学测量的分析仪	符合RoHS和法规要求的分析仪

日立X-MET8000系列型号的产品技术规格：

保修期	3年原厂保修期
重量	1.5 kg, 含电池
尺寸	93 mm (宽) x 210 mm (长) x 272 mm (高)
X射线源	40-45-50kW, 最大值: 4W 自动、可切换6位 (Expert和Optimum型号) 固定滤光
探测器	10-25mm ² 高分辨率硅漂移探测器 (SDD), 具体取决于分析仪型号
斑点尺寸	10.7 mmx 9.4 mm, 或可选的3 mm准直器
分析范围	可分析元素范围: Mg-U, 根据型号, 最多可分析40种元素
校准模式	所有型号都配置有功能强大的的基本参数法 (FP) 校准曲线。经验校准曲线 (可溯源的经认证标准物质) 还可用于各种应用领域。可使用可选的校准软件来建立客户特定的校准曲线。
牌号库	仪器预装有综合牌号库, 用户可选择AISI、DIN、JIS和GB库, 总共包括1600多种合金。用户可以修改现有的牌号库, 添加新的牌号或创建自己的牌号库。
IP 防护等级	IP54防护等级 (相当于NEMA 3) : 出色的防水和防尘性能
跌落测试标准	根据MIL-STD-810G军用级标准进行振动、跌落和冲击测试 (方法514.6, 程序I, 类别4; 方法516.6, 程序I和IV)
工作环境	工作温度: -10°C至+50°C +14°F至+122°F
高温样品测量	标准配置最高样品温度: 120°C (248°F)。 HERO™ (耐热) 窗口可测量温度高达400°C (752°F) 的样品, 包括轻元素。与Prolene®窗口具有相同的分析性能。
显示器	4.3" Blanview触摸屏。显示分辨率: 480 (H) x 800 (V) 点
电池寿命	长达10-12小时的电池续航时间。Expert和Optimum型号配有两节锂离子电池。Smart型号配有一节锂离子电池。
相机	可选的集成相机, 用于将分析仪精确定位在样品上, 并能够保存图像、在X-MET显示屏上查看图像, 以及将图像添加至报告中。
全球定位系统	可选的GPS可收集和保存位置坐标以及分析结果。精确位置: 3.0 m CEP, 无干扰
蓝牙	支持打印功能和条形码扫描仪
内存/存储器	可存储多达100,000条检测结果, 包括光谱图和相机图像 (若配备相机)
数据传输	WiFi和USB数据传输, 可直接下载至USB盘
语言	繁体中文和简体中文、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语和土耳其语。
安全	密码保护
标准附件	SS316核查标样 电池充电器, 含UK、US、Euro和Australia标准插头 两节锂离子电池 (Samrt型号配置一节锂离子电池) USB线 包含《用户手册》和《安全手册》的USB存储棒 WiFi和蓝牙连接
合规性	CE和CB认证

附件

防辐射附件

1.带屏蔽罩的轻型移动支架：

包含在部分配置包内，可放进X-MET手提箱便于携带。

2.台式支架：

数秒内将 X-MET8000 变身成台式分析仪。测量小型、薄或不规则形状物品时提高生产力以及增强操作安全性。大样品舱可测量各种形状和尺寸的样品。



可选附件

3.保护套和皮带：

用于现场免提运送分析仪。

4.背包：

舒适的背包，适用于在偏远和难以到达的位置携带仪器，通常在此类位置携带X-MET8000不方便，甚至不安全，如在船上或进行地球化学测绘时长途跋涉。



5.蓝牙条形码扫描仪：

防止用户在操作X-MET时输入错误的样品标签及其它信息。只需扫描样品条形码，即可在 X-MET 屏幕上的所选字段中填入信息。



6. 蓝牙打印机：

将结果打印在纸上或不干胶标签上，然后将其粘贴至被测件上，既方便又可自由组合。

7. X-MET测量杆：

对于难以到达的分析位置，X-MET测量杆提供符合人体工学设计的简单解决方案，能提高测量效率。该附件适用于大规模测样。



8.两脚支架：

当需要更长的分析时间时，即大于30秒，可使用两脚支架，无需手持分析仪进行测量。

9. 小点准直器：

用于精确测量焊缝等小尺寸特定测点，能够将待检测区域与周围材料隔离开来。3 mm斑点尺寸。需要使用相机将X-MET精确定位在样品上。



我们的服务

我们的全球服务中心网络提供全方位的技术支持，助力您保持正常运营。



技术服务台
对您的问题进行快速解答。



在线诊断
通过互联网提供深入支持。



仪器租赁
当您的分析仪不工作时，您也能正常工作。



再认证与维护
确保您的分析仪能够年复一年地提供正确结果。



培训
了解您的分析仪及其功能。



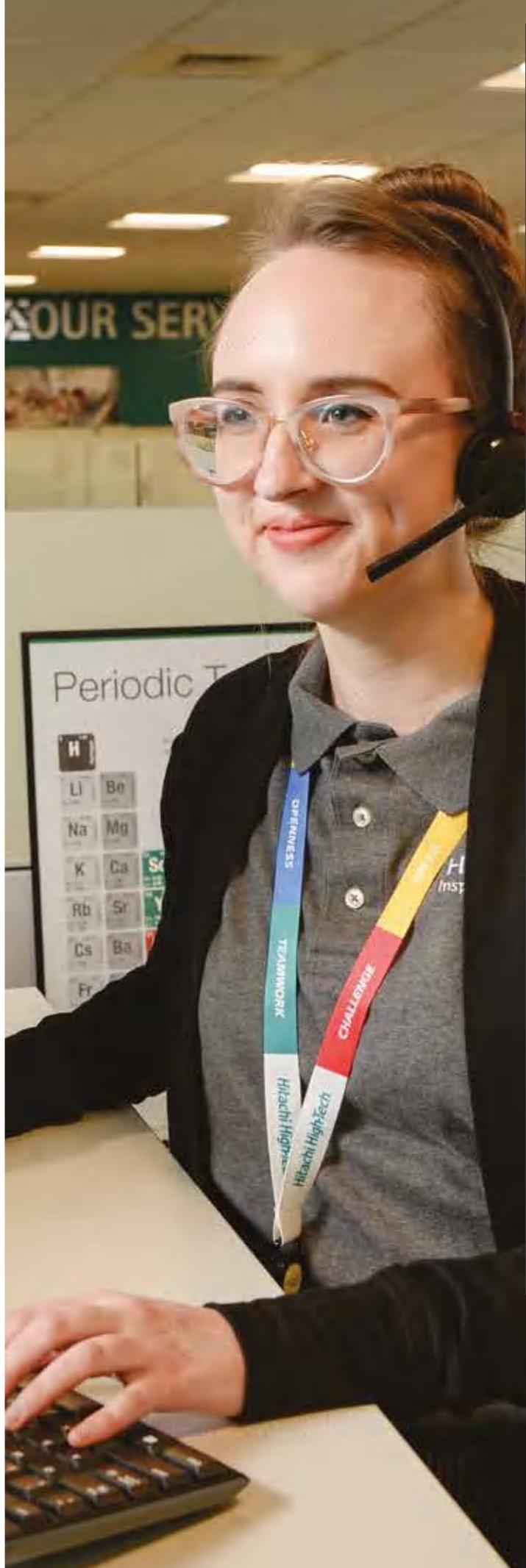
延长保修期
规避计划外成本。



耗材与附件
从备用电池至台式支架。



维修
实现高效快速周转



下一步

请立即通过contact@hitachi-hightech.com,
联系我们的专家，安排样机演示

更多信息

如需了解更多关于X-MET8000系列光谱仪的信
息，请访问

www.hitachi-hightech.com/hha



其他产品

我们提供工业分析产品已有45余年。

- | 手持式LIBS：不使用X射线即可在1秒钟内鉴定合
金。
- | 移动式和固定式OES：适用于合金和痕量元素的高性
能分析。
- | 台式XRF：适用于各种应用领域的快速和强大的元素
分析。
- | 微焦斑镀层XRF：适用于超小型样品和特定测点的精
确分析

在线浏览我们的全系列产品，网址：

hha.hitachi-hightech.com/zh/

销售热线：400 621 5191

服务热线：400 622 5191

 Hitachi High-Tech Analytical Science

本出版物的版权归日立分析仪器所有，且仅提供概要信息。未经公司的书面许
可，任何人不得以任何目的使用、应用或复制本出版物，或将其用于任何订单
或合同。本出版物不可用作产品或服务相关说明。日立分析仪器的政策将持续
改进。公司保留更改任何产品或服务的规格、设计或供货条件的权利，恕不行
通知。

日立分析仪器承认所有商标和注册。

© 日立分析仪器，2022年。

保留所有权利。

